

# XF-PTL26832-F

## 主要参数

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 光学结构  | 双远心                        |
| 倍率    | 0.123                      |
| 物方视野  | $\Phi 264.2\text{mm}$      |
| 像方视野  | $\Phi 32.5\text{mm}$       |
| 工作距离  | $410\text{mm} \pm 3\%$     |
| 远心度   | $<0.04^\circ (0.06^\circ)$ |
| 景深    | $54.9\text{mm}$            |
| 光圈    | F7.5                       |
| 分辨力   | $40.34\mu\text{m}$         |
| 像方MTF | $>0.3@135\text{lp/mm}$     |
| 光学畸变  | $<0.053\% (0.100\%)$       |

## 测量范围

|       |           |               |
|-------|-----------|---------------|
| 2'    | 23.0×23.0 | 187.0×187.0mm |
| 7/4'  | 22.5×16.9 | 182.9×137.4mm |
| 4/3'  | 18.0×13.5 | 146.3×109.8mm |
| 1.1'  | 14.2×10.4 | 115.4×84.6mm  |
| 1'    | 13.1×8.8  | 106.5×71.5mm  |
| 2K线扫描 | 2048×10μm | 166.5mm       |
| 4K线扫描 | 4096×7μm  | 233.1mm       |

